

SEMICONDUCTOR TEST SYSTEM / 半導体テストシステム

MODEL:CHTH1010ZZ

This tester is an automatic test system, designed to measure the DC characteristics of transistors, MOS-FETs, IGBTs and diodes with high voltage (9.99kV/2mA) and high current (999A) at high accuracy and high speed.

本テスターは、トランジスタ、MOS-FET、IGBT、ダイオードのDC特性を高電圧（9.99kV/2mA）、大電流（999A）を用いて、高速且つ高精度で測定する自動測定器です。

